

# PROGRAMME

## 🕒 14h30 | INTRODUCTION

**Gérard Roucairol**, Président du Pôle Numérique de l'Académie des technologies.

## 🕒 14h45 | DU LOGICIEL "CLASSIQUE" AU MODÈLE APPRIS : UN DÉPLACEMENT DU RISQUE D'ERREUR

**Claude Le Pape**, Responsable du Domaine Technologique "Intelligence, Optimisation, Fiabilité et Analytics" chez Schneider Electric, et **coordinateur du webinaire**.

## 🕒 15h05 | L'APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE ET SES RISQUES SPÉCIFIQUES

**Patrick Pérez**, Directeur Scientifique du Laboratoire d'Intelligence Artificielle de Valéo.

## 🕒 15h25 | EN QUOI LA QUALIFICATION ET LA CERTIFICATION DE L'IA POSENT PROBLÈMES

**Daniel Duclos**, Directeur Technique au Département de Recherche "Sciences et Technologies du Numérique" à Safran Tech.

## 🕒 15h45 | QUESTIONS-RÉPONSES

## 🕒 16h00 | ÉLÉMENTS DE SOLUTION : MÉTHODOLOGIE ET TECHNIQUES DE VALIDATION

**Julien Chiaroni**, Directeur du Grand Défi "Sécuriser, certifier et fiabiliser les systèmes fondés sur l'Intelligence Artificielle" Avec la participation de Rodolphe Gelin (Renault), Flora Dellinger (Valeo) et Morayo Adedjouma (CEA).

## 🕒 16h40 | L'ÉVALUATION ET LA CERTIFICATION DE L'IA VUES D'UN ORGANISME DE CERTIFICATION

**Guillaume Avrin**, Responsable du Département "Évaluation de l'Intelligence Artificielle" du Laboratoire National de Métrologie et d'Essais (LNE).

## 🕒 17h00 | QUESTIONS-RÉPONSES / DÉBAT

## 🕒 17h15 | CONCLUSION PROSPECTIVE

**Luc Julia**, Académicien, Chief Scientific Officer, Renault group.

**ET AUSSI PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR NOTRE SITE**